**PASJ2017 WEP075** 

# J-PARC-MR アップグレードのための新しい速い取り出し用低磁場セプタム電磁石の開発(3)

# THE DEVELOPMENT OF A NEW FAST EXTRACTION SEPTUM MAGNET FOR UPGRADING OF J-PARC MR

芝田達伸 \*A)、川口祐介 B)、中村健太 B)、濱野慧 B)、石井恒次 A)、杉本拓也 A)、 松本教之 A)、松本浩 A)、Fan Kuanjun<sup>A)</sup>

Tatsunobu Shibata<sup>\*A</sup>, Yusuke Kawaguchi<sup>B</sup>, Kenta Nakamura<sup>B</sup>, Kei Hamano<sup>B</sup>, Koji Ishii<sup>A</sup>, Takuya Sugimoto<sup>A</sup>,

Noriyuki Matsumoto<sup>A)</sup>, Hiroshi Matsumoto<sup>A)</sup>, Kuanjun Fan<sup>A)</sup>

<sup>A)</sup>High Energy Accelerator Research Organization(KEK)

1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801

<sup>B)</sup>Nichicon Kusatsu Coropration

2-3-1 Yakura, Kusatsu, Shiga, 525-0053

### Abstract

Our goal of the beam power for the Fast eXtraction(FX) of J-PARC MR is 750 kW. We are upgrading the MR FX magnets for reducing the repitition to 1.3 sec(approximately 1 Hz) operation. The present FX Low Filed(LF) magnets which are conventional type have some problems in durability of septum coil by thier vibration, and have large leakage field in the ciculating line. In addition to that, we need the large aperture in the magnets in order to reduce the beam loss of the beam halo which will become to be larege by its high power. We are developing the new FX LF-Septum mangets and thier power supplies. The new magnets are a induced eddy current type. The induced eddy current type does not have septum coil, but has a thin plate. We can expect that there is no problem in durability, we can construct the thin septum plate, the leakage field can be reduced to  $10^{-4}$ . The first new LF-Septum magnet and its power supply were constructed in 2014. We have reported the measurement of gap-field, leakage field and performance results of the power supply in PASJ2014 and PASJ2016. The main work in recent years were adjustment of the power supply. The long-term stability was satisfied by installing the feedback with PXI+FBGA system. On the other while, the periodic noise which are synchronized with beam operation were observed in the power supply, that have made the reproducibility of pulse by pulse large. We must resolve the noise effect. In final, we will introduce the sub-charger system for the power supply as final system.

## 1. J-PARC

J-PARCはKEKとJAEAが共同で運営する世界最大級 の大型陽子加速器施設である [1]。J-PARC は 400 MeV-LINAC、3 GeV-Rapid Cycling Synchrotron(RCS) と 50 GeV-Main Ring(MR)の3基の加速器と物質・生命 科学実験施設 (MLF)、ニュートリノ実験施設 (NU)、ハ ドロン実験施設(HD)の3つの実験施設で構成されてい る。LINAC ではピーク電流値 45 mA、最大パルス時間 幅 0.5 msec の負水素 (H<sup>-</sup>) ビームを 400 MeV に加速し、 最大 25 Hz の繰り返しで RCS に入射する。RCS は入射 エネルギー 400 MeV、出射エネルギー 3 GeV の加速器 で、25 Hz 繰り返しで運転する事ができる。400 MeV-H-ビームは RCS の周回軌道上に入射直後、荷電変換フォ イルを通過する際に2つの核外電子が除去され陽子ビー ムに変換される。RCS に入射されたバンチは加速前に 2つのバケットに形成される。バケット形成後陽子ビー ムは3 GeV にまで加速され MLFと MR に別々に出射す る。1回の出射で2バケット出射する。RCSからMLF へ送る陽子ビーム電力の設計値は1MWであり、2015 年4月に500kWに達した。MRはRCSから8バケッ トの3 GeV 陽子ビームを受け取り、30 GeV に加速した 後 NU または HD に出射する加速器である。NU(HD) 運

転時の MR の繰り返し周期は 2.48 sec(5.52 sec) である。 NU 運転の場合 MR から NU へ 8 バケットを約 5 µsec の間に出射する。一方 HD 運転の場合は 2 sec かけて 出射する。この出射時間の違いから NU(HD) への取り 出しを「速い(遅い)取り出し」と呼ぶ。NU への供給 ビーム電力は 2017 年 2 月に 470 kW に達した。MR の 供給ビーム電力の設計値は 750 kW である。この設計 値を達成するために様々な方法が検討された。その結 果バケット内陽子数の増強と繰り返し周期の短縮化と いう方針を選択した。ビーム強度増強のため LINAC で は RF イオン源や大電流用 RFQ の導入による H<sup>-</sup> ビー ム電流値の増強が行われた。MR ではビーム損失量の 軽減により着実に増強している。目標とする繰り返し 周期は 1.3 sec である (簡単に 1 Hz 化と呼ぶ)。周期短 縮による大電力化のため MR では様々な課題の克服が 必要である。1 Hz 対応の主電磁石用電源の開発、高勾 配 RF 加速空洞の開発、MR 入射部コリメータの容量増 強、そして MR 入射電磁石と MR 速い取り出し用電磁 石の1Hz化対応が必要である。750kW達成は2019年 度以降を目標にしている。以下に MR 速い取り出し用 電磁石、特に現在開発中の低磁場セプタム電磁石につ いて記述する。MR入射用電磁石については [2][3]を 参照されたい。

<sup>\*</sup> tatsunobu.shibata@j-parc.jp

Proceedings of the 14th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan August 1-3, 2017, Sapporo, Japan

**PASJ2017 WEP075** 



# ~63m

Figure 1: The layout of the Fast Extraction Magnets in 50 GeV Main Ring.

# 750 KW に向けた MR 速い取り出し用電 磁石の改修

MR 速い取り出し用 (Fast eXtraction:FX) 電磁石 (以下 FX 電磁石)を Figure 1 に示す。FX 電磁石の主な用途は NU ビームラインと MR アボートラインへのビーム偏 向であり、ビーム上流部から5台の集中定数型キッカー 電磁石 (以下 FX キッカー) と6台のセプタム電磁石 (以 下 FX セプタム) で構成されている。FX キッカーは1 台当たり約0.06Tの磁場によって合計6.1 mradの偏向 を与える。FX キッカーの出力パルス磁場の時間幅は約 5 µsec である。FX セプタムは後述する2台の低磁場セ プタム電磁石と4台の高磁場セプタム電磁石から構成 されている<sup>1</sup>。6 台の FX セプタムの出力磁場は全てパ ターン制御されたパルス磁場である。パターン波形は 立ち上がり時間が 1.4 sec、平坦部が 10 msec、立ち下が り時間は長いもので約 0.6 sec である。これらの FX 電 磁石も1Hz化に向けた改修を行っている。この節では 後述する低磁場セプタム以外の電磁石について記述す る。FX キッカーは電源の改修を行っている。パルスモ ジュレータ内の PFN への充電時間が現状で 1.8 sec の ため、1 Hz 化に対応した新しい充電器の開発を導入を 進めてきた。2017年3月、開発された1Hz対応の新充 電器を1台実機用に導入した2。2017年夏期停止期間中 に残りの4台全ての充電器を新充電器に交換する計画 である。またパルスモジュレータのシャントダイオー ド抵抗を1Hz 用の新しい物に交換する事も実施中であ る[4]。高磁場セプタムについては4つある電磁石の内 3つの電磁石の交換を予定している [5]。後述する低磁 場セプタムと高磁場セプタムの MR への導入は 2019 年 の夏を目標にしている。次に低磁場セプタムの詳細に ついて記述する。

# 3. 低磁場セプタム電磁石

現行機 (Figure 2) の低磁場セプタムは真空槽に収納された電流型セプタム電磁石である。2 台の低磁場セプタムは同じ構造を持ち、発生磁場は約 0.23 Tesla、各偏向角は 4.4 mrad(計 8.8 mrad) である。新低磁場セプタム電磁石と電源の構成図を Figure 3 に示す。低磁場セ



Figure 2: The current low field septum magnets for fast extraction of 30 GeV proton beam. There are two vacuum chambers, which two septum magnets are installed in one vacuum chamber

プタムの交換が必要な理由は以下の通りである。現行 機の電磁石用コイルにはホローコンダクタが用いられ ているが磁極同士の電磁力による振動のためにコイル 絶縁部の損傷の可能性が危惧される事。ビーム強度増 強に伴って大きくなるビームハロー部のビーム損失に よる放射化軽減のため大開口化が必要である事。周回 ビームラインへの漏れ磁場は~2 Gauss·m/cm 程度のQ 成分があり、磁極端部では~50 Gauss が存在するため 漏れ磁場軽減が必要である事。そこで上記の課題を克 服するため新しい低磁場セプタムとして渦電流誘導型 セプタム電磁石 (以降 Eddy セプタム)を採用した [6]<sup>3</sup>。 Eddy セプタムは短パルス電流を印加させ、漏れ磁場相 殺を渦電流のみで行う電磁石である (Figure 2)。そのた めセプタムコイルがなく渦電流を発生させるための薄 いセプタム板のみを用いるためコイル絶縁部の耐久性 問題が解決する。セプタム板には渦電流が発生しやす い低抵抗体として 7 mm 厚の無酸素銅板と 0.5 mm 厚の 純鉄を使用する。渦電流によってセプタム板から外部

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>低磁場と高磁場の名称の定義は定まっていないが1T以下を低磁 場、1T以上を高磁場とした. <sup>2</sup>5 台の FX キッカー電磁石に対してに対して5台の充電器を使用

<sup>25</sup> 台の FX キッカー電磁石に対してに対して 5 台の充電器を使用 している.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Eddy セプタムは入射セプタム 2 で既に使用されている。



Figure 3: The abstract of the new LF-Septum magnet, and the diagram of the P.S. for the new LF FX-Septum magnet.

への漏れ磁場を相殺する事が Eddy セプタムの原理であ るが、実際は完全に相殺する事は難しい。Eddy セプタ ムは現行機と同様左右対称に作られた2台を向かい合 わせに設置する (Eddy セプタム1セット)。それぞれの Eddy セプタムが NU ビームラインと MR アボートライ ン用となる。左右対称の Eddy セプタムが作る磁場は逆 方向であるため中間に設けられた周回ビームライン上 に残った僅かな漏れ磁場は更に相殺される。この結果 磁極内磁場の10<sup>-4</sup>に下げる事が期待できる。リターン コイルにはホロコンを使用せず幅 74 mm、厚さ9 mmの 無酸素銅板を使う。磁極表面も無酸素銅で覆う構造と なっている。Eddy セプタムに無酸素銅を活用する理由 は Eddy セプタムも真空槽に収納されるためガス放出の 少ない物質を使用する必要があるからである。電磁石 のインダクタンスは18 μH である。コイル抵抗値は約  $0.2 \,\mathrm{m}\Omega$  である。2 台分の Eddy セプタムのコイルは直列 に繋がれており、負荷の合計としては 36 μH、0.4 mΩ と なる。磁極開口部は現行機の 80 mm(H)×71 mm(V) か ら 140 mm(H)×80 mm(V) に変更した。1 セットの Eddy セプタムは現行機と同様真空チャンバーに収納される。 必要な Eddy セプタムは各ビームラインに対して2台ず つであるため、真空チャンバーを2台使用する。Eddy セプタムは渦電流による漏れ磁場を消去するため短パ ルス電流を出力する新しい電源も必要である。新電源 はパターン出力充電器(複数台)、充電電圧調整用ドロッ パ回路、コンデンサバンク、サイリスタを用いたスイッ チバンク、サージアブソーバー、そして2台の制御盤で 構成されている。パターン出力充電器は1台当たりの 最大出力電圧値は 6.6 kV、最大出力電流値は 5 A であ る。この充電器を複数台並列に接続する事で充電時間 を短縮し高繰り返し運転に対応する。ドロッパ回路は コンデンサバンクへの充電電圧の精度を上げるための 調整回路である。充電電源からは設定より僅かに高い 電圧が出力されドロッパ回路によって降圧しながら設 定電圧に精度よく調整する事ができる。コンデンサバ ンクには2系統のコンデンサが備わっており、それぞ れに充電される。コンデンサの容量はそれぞれ 550 μF、 325 μF である。スイッチバンクはコンデンサバンクに

充電された電荷を放電する際に使用するサイリスタス イッチである。充電された2つのコンデンサから異な るタイミングで放電する事ができる。電磁石への出力 電流パルスは約1 msec 幅 (平坦部の10 µsec)の半サイ ン波であり、電圧×電流の最大は6 kV×22 kA である。 2014 年に Eddy セプタム1 セットと Eddy セプタム用パ ルス電源を製作し、J-PARC 施設内の MR 第3電源棟内 で動作試験や磁場測定を行っている [5] [6] [7]。

## 4. 低磁場セプタム電磁石の性能評価

必要な出力磁場のパルス毎の再現性及び長期安定性 への要求精度は  $10^{-4}$  である。また磁場の平坦度は平均 値に対して  $10^{-4}$  である。 $10^{-4}$  の精度は直径 26 mm の ニュートリノ標的へ入射する陽子ビームの位置精度の 要求による。低磁場セプタムの磁場が  $1 \times 10^{-4}$  変化す ると標的上での陽子ビームの位置は約 0.13 mm 変化す る。出力磁場の精度はコンデンサへの充電電圧精度で 決定される。

#### 4.1 出力電流値のパルス毎の再現性評価

充電器単体での出力電圧のパルス毎の再現性精度を 測定した結果、 $4.6 \times 10^{-4}$ (peak to peak) であった。充電 器とドロッパ回路を用いたコンデンサへの充電電圧の パルス毎の再現性精度を測定した結果、 $5 \times 10^{-5}$ 以下で ある事を確認した<sup>4</sup>。充電電圧のパルス毎の再現性精度 は要求精度である  $1 \times 10^{-4}$ 以下を満たした [5][7]。

#### 4.2 出力電流値の長期安定性の評価

出力磁場の長期安定性を保証するためにはスイッチ バンク内に搭載された CT を用いた電流モニターの値か ら充電器出力へのフィードバックシステムが必要であっ た。フィードバックシステム導入以前の 2016 年4月に 行った長期安定性の評価の結果、約2時間の間で出力電 流値は運転直後の出力電流値に対して 430 ppm 程度の 時間変動が見られた。時間変動の原因調査も行われた が制御盤の温度が関係している事は分かったが根本的 な時間変動の原因ではなく、フィードバック無しでの要 求精度を満たす長期安定性を実現するには至らなかっ た。フィードバックシステムの導入は2016年12月に完 了した。フィードバックシステムは PXI と FPGA を用 いて構築された。PXI(PCI eXtensions for Instrument) は National Instruments が開発した計器/制御システム用の プラットフォームである。Compact-PCI Express(PCIe) をベースにした測定用モジュール、通信モジュール等が 数多く用意され、同じく PCIe の制御用 PC モジュール で制御が可能である。PXI 開発のためのソフトとして LabView、LabWindow/CVI がインストールされている Max Measurement and Automation Explolar を使用する。 PXI を使用した理由は充電電圧をデジタル制御する事、 出力電流の測定に 20bit 以上の分解能を持ち且つサンプ リングレートも高い高分解能高速 AD が必要だったか らである。フィードバックシステム導入直前の長期安 定性を再確認した結果、開始後約2時間で出力電流は 500ppm だけ変動したが (Figure 5(上 Figure ))、フィー ドバックシステム導入後は時間変動は起こらず出力電

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>充電電圧 3 kV、繰り返し周期 3 秒の運転条件下での測定結果

## **PASJ2017 WEP075**

流が安定している事が分かる (Figure 5(下図))。今後の 課題はフィードバックパラメータの最適化である。

4.3 ビーム起因の周期的ノイズの影響



Figure 4: The periodic nosie in the reference voltage line which were taken during FX operation ( Upper ) and SX operation (Lower).

2016年4月頃、FX 運転中に MR 周回ビームのタイ ミングに同期した周期的ノイズが充電器への電圧指令 信号上で観測された。またこのノイズは SX 運転中にも 観測された。Figure 4) は観測されたノイズ波形である (上図がFX 運転中に取得、下図がSX 運転中に取得)<sup>5</sup>。 ノイズの特性としてまずビームが MR に入射された時 点からノイズレベルが大きくなる事が挙げられる。そ して加速終了後はノイズレベルが小さくなる事も挙げ られる。但しSX 運転中に限ってはHD にビームを取り 出している時間帯の後半に再びノイズレベルが上昇す る。この点についてはビーム同期の有無に疑問が持た れる。2016 年 12 月 FX 運転中、Eddy セプタムの長期 安定性の評価の際、このノイズの影響により出力電流の 再現性精度が悪化した。出力電流の再現性精度を評価 した結果、MR 周回ビーム無し (Off Beam) の間は精度 は 50 ppm(Pk-Pk) であったが (Figure 5(上図))、MR 周回 ビーム有り (On Beam) の間は 200 ppm(Pk-Pk) の大きな 揺らぎが観測された (Figure 5(下図))。充電器への設定 信号上にノイズが重畳する事で設定値が変動され、結果 充電器からの出力が変化すると推測される。Off Beam の際にはノイズがほぼ消失した。他の電磁石運転時に も僅かにノイズが見えたがほぼ全成分が MR 周回ビー ムに原因があると思われる。電源棟内の空間ノイズも





Figure 5: The time variation of the output current in Dec. 2016, which the feedback system was not installed and the MR proton beam was not operated.

測定した所、予想以上の空間ノイズが存在している事 も確認できた。MR 周回ビーム起因のノイズであるた めノイズの根絶は非常に困難である。対策としてはノ イズの性質や伝搬経路を理解した上で電源への影響を 軽減する事である。今後ノイズの受けないように充電 器用の入力電源へのファイルター強化、充電電圧制御 用信号線の差動受け化、GNDの取り方等の改修を計画 している。

## 5. 補助充電器の考案

ドロッパ回路は設定電圧より 10% 程高めに出力する 充電器の出力を受け、FET を用いて設定電圧まで精度良 く降圧する回路である。FET はスイッチング素子によ る降圧よりも精度が良い。ドロッパ回路には FET が 2 並列×30 直列の計 60 個が使用されている。充電器のパ ルス毎の再現性精度は 10<sup>-4</sup>(100 ppm) 程度であるがド ロッパ回路によって 5×10<sup>-5</sup>(50 pmm)の精度に上げる 事ができた。充電電圧の精度はドロッパ回路へのフィー ドバックによって達成している<sup>6</sup>。ドロッパ回路からコ ンデンサへの充電電圧は電圧検出器によって分圧され 設定電圧と共に誤差増幅器に入力される。誤差増幅器

<sup>6</sup>上述した長期安定性用とは別のフィードバックシステム。

で測定値と設定値の差を計算するが、ここで扱う誤差 増幅器のゲインはフィードバックの精度を決定する重 要なパラメータである。このゲイン調整を誤ると FET を破壊しかねない。計算結果をドロッパ回路にフィー ドバックさせ FET の抵抗値を変える事で充電電流を制 御し設定充電電圧に合わせるようなロジックを構築し た。ドロッパ回路の利点は既に達成している 50 ppm の ような充電電圧の精度である。一方欠点としては FET に流れる電流値の制御が非常に重要であるため 60 個の FET 全てのゲート電圧調整が必要であるがこの調整に は長期間の時間を要する点である。更に FET の分流バ ランスの検出が難しいため分流バランスが崩れた時に 発生する FET 故障時の検出が困難である。そのため実 際 Eddy セプタム用新電源での動作試験中の故障箇所 は FET が最も多く、その度に 60 個全ての FET の交換 と再調整を必要とした。この状況と今後の運用を考慮 しドロッパ回路に変わる新しい電圧調整ロジックを検 討した。その結果充電器からの高電圧をドロッパ回路 で降圧する方式を変更し、補助充電器方式を考案した。 充電器を主充電器としてコンデンサに直接充電し、設 定充電電圧の約99%を充電する。そして主充電器と並 列にコンデンサに充電する補助充電器を新構築し、補 助充電器により残りの1%を充電する。充電電圧精度 はこの補助充電器で保障する。充電器は3相AC400V を受電しダイオード整流によって DC 化した後で IGBT によるチョッパ制御にてパターン電圧を作る。このパ ターン電圧は高圧トランスで高圧のパターン電圧を出 力する。補助充電器はFETを使用したドロッパ部とス イッチング素子によるパターン波形生成回路(インバー タ)と高圧トランスで構成する。基本回路は主充電器を 基にしているがドロッパ回路が備わっている点が異な る。補助充電器の出力電流は最大1A、最大電力4kW を想定している。補助充電器は主充電器に比べて電流 値を小さくする事でコンデンサへの充電電圧の微調整 を行い充電電圧精度を保証する。この補助充電器と主 充電器に対する要求をまとめる。1つ目は補助充電器 への入力電圧は主充電器内で整流された DC 電圧を使 用する事で主充電器と受電電圧ラインを共通にする。2 つ目は補助充電器のドロッパ回路に使用する FET の数 は数個程度にし、故障時に於いても交換と調整という 復旧時間の短縮化を可能にする事。また FET の故障に よる補助充電器の動作不良時には FET 故障の特定が容 易である事。そのためドロッパの出力部に電圧検出回 路を組み常時電圧監視を可能にする。充電電圧精度は ドロッパ部の FET の調整によって保障する。3 つ目は 補助充電器のスイッチング素子は IGBT を使用し、パ ターン波形を生成する。IGBT の短絡故障時には高速で 停止するために IGBT 入力部に高速ヒューズを入れる。 またインバータの出力部にも電圧検出回路を組み込み 電圧の常時監視を行う。4つ目は補助充電器の高圧トラ ンスをユニット化する事で故障時にもユニット交換と いう形で復旧を容易にする事。主充電器の出力電圧は 設定充電電圧の 99% から 99.9% 程度の範囲で可変にす る。5つ目は補助充電器は充電開始から放電までの間連 続出力させる事。放電後は次の充電までは停止する。6 つ目は主充電器に対するフィードバックは自身の出力 電圧に対して行う。そのため主充電器の出力部に分圧

器を設ける。フィードバックはモニター電圧と設定電 圧値を誤差増幅器に入力し、その出力を IGBT が入力さ れる。一方、補助充電器のフィードバックはコンデンサ への充電電圧に対して行い、ドロッパ用 FET にフィー ドバックを与える。そのため 550 µF コンデンサへの入 力電圧部に電圧検出回路を組む。フィードバックはモ ニター電圧と設定電圧値を誤差増幅器に入力し、その出 力を FET に入力する。主充電器と補助充電器でフィー ドバックするために監視する電圧の箇所が異なる理由 は2つのフィードバックが1箇所の電圧を制御する事 によるトラブルを避けるためである。7つ目は主充電器 の出力部、補助充電器の出力部それぞれにダイオード を設ける。主充電器と補助充電器の概略を Figure 6 に 示す。補助充電器導入のためには充電器と制御盤の改 修も必要である。現在補助充電器製作は基本設計の段 階であり、上記の要求項目についても現在検討中であ るが2017年度中の完成を目指している。



Figure 6: The illustration of idea of new power supply with a sub-charger.

### 6. まとめ

J-PARCの30 GeV-主シンクロトロンは陽子ビーム出 力電力増強のために1Hz繰り返しを目指す。MR 用入 出射電磁石グループは1Hz 運転対応の電磁石への交換 や改善または追加を実行中である。本報告は速い取り 出し用低磁場セプタム電磁石の電源調整の現状につい てまとめた。2016年12月に出力の長期安定性の精度を 保証するフィードバックシステムを導入し、時間によっ て変動する出力のドリフトを抑える事ができた。一方 MR の陽子ビーム起因と思われるノイズによって出力 精度が4倍程悪化する事も判明した。ノイズ対策が今 後の大きな課題の一つとなる。またパルス毎の出力精 度を保っているドロッパ回路には故障が多く、復旧に も時間がかかるため現在ドロッパ回路に代わる補助充 電器を用いた新しいシステム構築を計画している。補 助充電器を用いたシステムは 2017 年度中に完成を目標 にしている。

### 参考文献

- [1] J-PARC Home Page, http://j-parc.jp/
- [2] T.Shibata et al., Proc. of PASJ, 2016, p115-119.
- [3] T.Shibata *et al.*, Proc. of PASJ, 2017.
- [4] T.Sugimoto et al., Proc. of PASJ, 2017.
- [5] T.Shibata et al., Proc. of PASJ, 2016, p1204-1205.
- [6] T.Shibata et al., Proc. of PASJ, 2014, p86-90.
- [7] T.Shibata et al., Proc. of IPAC, 2016, p115-p119.